# クリプトンイオンの磁気双極子遷移の観測

電気通信大学大学 情報理工学研究科 基盤理工学専攻 応用物理工学コース 中村信行研究室 近藤 丈洋

#### 1 序論

重元素イオンの可視域スペクトルは、 プラズマ診断に有用であり、特にクリプ トンなどの希ガスは、ダイバータプラズ マの冷却に用いられることからその周辺 のプラズマの分光診断に必要とされてい る。また、鉄より重い元素の起源として中 性子星合体が有力な説となってきている が[1][2]、その電磁波観測による検証の ために広範囲にわたる元素の可視域分光 データが求められている。そこで本研究 では、希ガスである Kr に焦点を当てて低 価数イオンの可視分光データの収集を目 的とした。

これまで我々の研究室では、タングス テンや鉄のイオンの分光データを収集し ていたが、その際に装置外部から標準ラ ンプの光を導入して波長較正を行ってい たことから、光源位置の違いによる系統 的不確かさが懸念されていた。今回の観 測では、目的とするクリプトンイオンの 発光線と同時に、波長が精度よく知られ ている中性あるいは 1 価のクリプトンを CoBIT 内で励起し、その発光線を較正線と して用いた。これにより、光源位置の違い や機器のドリフトによる系統的不確かさ を考慮する必要が無くなるので、精度の 向上が期待できる。観測した発光線の波 長から得た準安定準位のエネルギーを、 過去の紫外域の分光[3]で得られている エネルギー値と比較する。

## 2 実験

2.1 電子ビームイオントラップ 今回の実験にて用いた装置は、低エネル ギー帯における多価イオン生成を目的と した小型電子ビームイオントラップ (CoBIT)である。装置の概略図を図 1、仕 様を表1に示す。



表1 CoBIT の仕様[4]

	CoBIT
装置の高さ	$\sim$ 0.5[m]
最大電子ビームエネルギー	2.5[keV]
最大電子ビーム電流	20[mA]
中央磁場最大値	0.2[T]
冷媒タンク容量	3[L]
超電導コイル線材	DI-BSCCO
冷媒	液体窒素
分光用窓規格	ICF70
イオントラップ領域の長さ	2[cm]

CoBIT は従来の電子ビームイオントラ ップに比べ電子エネルギー、電子電流を 共に低い値にすることで小型化に成功し、 また、超伝導磁石に住友電工製のビスマ ス系超電導線材を用いたことで冷媒に液 体窒素を用いた運転が可能となり運転費 用の削減も実現している。冷媒タンク容 量はおよそ 3Lで完全に補充してから 5-6時間の稼働が可能である。[4]

## 2.2 可視分光器

今回の実験における可視領域スペクト ルの分光には、Jobin Yvon 社製の HR320 を用いた。この分光器は、反射型平面回折 格子を用いた Czerny-Turner 型配置の分 光器である。装置の概略図を図2に示す。



図 2. 可視分光器の概略図[5]

スリットから入射した光は、コリメー ト凹面鏡で平行光となり、反射型平面回 折格子にて回折されて結像凹面鏡によっ て CCD カメラに集光される。回折格子を 回転させることによって観測する波長領 域を変化させることが可能である。また、 回折格子の溝本数を変えることによって 検出できる波長の幅を変化させることも できる。CCD カメラは Andor 社の iDus416 を使用している。このカメラは今回観測 を行う波長である 500-700nm にて 60%以 上の量子効率を確保できている。また、室 温で観測を行うと暗電流によるノイズが 混入する為電子冷却を行って-70°C に冷 却してから観測を行う。





図 3 にて装置構成を示す。今回の観測 では、Kr<sup>2+</sup>~Kr<sup>4+</sup>程度の低価数イオンに 焦点を当てて可視領域の分光観測を行っ た。始めに Kr 低価数イオンの発光線の有 無を確かめるために 300g/mm の低分散回 折格子を用いて観測を行った。最初の手 順として、観測する波長域の決定のため に、波長の良く知られている発光線を持 つ標準ランプを用いて観測する波長域が 500~700nm を含むように設定した。スペ クトル観測ではKr 発光線と不純物の発光 線を混同しないようにするために、Kr ガ スを導入する前に電子ビームを出しただ けの状態で不純物発光線の観測を行った。 その後、電子ビームエネルギーを低いエ ネルギーから順に高くして観測を行った。 こうして観測したスペクトルに対して発 光線の出現エネルギーとNIST データベー

ス[3]を参考として価数の同定を行った。 価数の同定後には観測した発光線に対し て1200g/mmの高分散回折格子を用いて詳 細な観測を行い、発光線の波長の決定を 行った。その後、過去の分光で良く知られ ている中性のKr発光線と近い波長にKr<sup>3+</sup> の発光線が確認できたことからこれら 2 本の同時観測を試みた。同時に観測した 中性Krの発光線を較正線とすることをし て高精度に波長を求め、NIST データベー ス[3]に掲載されているエネルギー準位 から予想される波長との比較を行った。

- 結果及び考察
  - 3.1 過去に報告例の無い発光線の 観測

可視光領域にて、Kr 低価数イオンの発 光スペクトルがあるかを確認するために 始めに Kr ガスを導入せずに 30eV にて撮 影を行って不純物の発光線の確認を行っ た後で、生成できる最大の価数が 2 価か ら順に変化するように電子ビームエネル ギーを変化させて観測を行った。電子ビ ームエネルギーの値は表 2 のイオン化エ ネルギーを参考にして生成できる Kr の最 大の価数が 1 価ずつ変化するように決定 した。

表2 Kr のイオン化エネルギーと 電子ビームエネルギー[6]

イオン化エネルギー[eV]	電子ビームエネルギー
$Kr^{1+} \rightarrow Kr^{2+}: 24$	Kr <sup>2+</sup> : 24eV
$\mathrm{Kr}^{2+} \rightarrow \mathrm{Kr}^{3+}$ :36	Kr <sup>3+</sup> : 43eV
$\mathrm{Kr}^{3+} \rightarrow \mathrm{Kr}^{4+}$ :48	Kr <sup>4+</sup> :55eV
$\mathrm{Kr}^{4+} \rightarrow \mathrm{Kr}^{5+}:63$	Kr <sup>5+</sup> : 70eV
$\mathrm{Kr^{5+}} \rightarrow \mathrm{Kr^{6+}}$ :77	

観測したスペクトルを図4に示す。



図4 Kr 低価数イオンの発光スペクトル

図4の縦軸、横軸はそれぞれ発光線の 強度と波長となっている。右上の数値は、 CoBITの電子ビームエネルギー、Kr イオ ンはその電子ビームエネルギーで作れる イオンの最大の価数を示している。次に Kr 発光線を1価から順に NIST データベ ースと比較していく。



図 5 は、上の図を観測結果、下の図は NIST データベース[3]に掲載されている Kr<sup>+</sup>の発光線のデータをそれぞれ横軸波 長、縦軸強度で示したものである。赤い破 線で示した部分で観測結果とNISTの発光 線が強度比が異なるものの一致している ことからこの部分の発光線はKr<sup>1+</sup>の発光 線であると考えられる。これらの発光線 は励起状態間の電気双極子遷移に相当す る。2価以降の発光線では電気双極子遷移 は確認できなかったが基底配置間の磁気 双極子遷移に対応する発光線が確認でき た。図6から図8にそれぞれKr<sup>2+</sup>からKr<sup>4+</sup> のエネルギー準位と遷移したときの波長 を示す。





Kr<sup>2+</sup>の基底配置のエネルギー準位 図 6



図8 Kr<sup>4+</sup>の基底配置のエネルギー準位

図 6,7,8 のエネルギー準位は、より高 いエネルギー準位からの極端紫外域遷移 の観測から得られたものである。これら の図と比較すると、図 4 の赤い矢印で示 した発光線(a)は図6の赤い枠で囲った遷 移に、(b)から(e)は図7の赤い枠で囲っ た対応した記号の遷移に、(f)は図8の赤 い枠で囲った遷移に相当する波長と一致 していた。これらの発光線は過去に直接 観測された例が無いことから発光線のデ ータベースには記録されてなかったと考 えられる。次にこれらの発光線を高分散 測定にてより詳細な観測を行った。観測 した結果を図 9,10 にて示す。



Kr<sup>2+</sup>, Kr<sup>3+</sup>の詳細の観測 図 9



図9ではKr<sup>2+</sup>,Kr<sup>3+</sup>に、図10では Kr<sup>3+</sup>,Kr<sup>4+</sup>に対して詳細な観測を行っ た。ここで(b)の発光線に注目する。



図 11 は、クリプトンランプによる較正 線と CoBIT で観測されたKr<sup>3+</sup>の発光線で ある。これら 2 本の発光線が CoBIT で同 時観測できれば機器のドリフトと光源位 置の違いによる系統的不確かさの無い詳 細な波長の決定が行えるため、測定条件 を変化させて 2 本の同時観測を試みた。

## 3.2 同時観測による波長決定

Kr ガスの導入量を変化させて荷電交換 を誘発し、電子ビームエネルギーを通常 より高くして低価数イオンの生成と較正 線の同時観測を行った。観測したスペク トルを図12にて示す。



図 12 同時観測スペクトル

同時観測した発光線の他にも黒の矢印 で示した中性の発光線が観測できたため、 これらを用いて機器のドリフトを考慮し ない波長較正が行えた。加えて較正線と 隣り合った発光線に対しては CCD 上にお ける位置と波長が線形の関係であると仮 定し、3価イオンの発光線の波長を導出し た。図13は2本の発光線を拡大したスペ クトルであり、2本のピーク間のピクセル 距離と、較正線に代入した波長を示す。





較正線の発光線の波長はNIST データベ ースに記録されている真空中の値 587.09157nmを採用した。この位置におけ る逆線分散を求めると 0.026246813nm・ pixel<sup>-1</sup>となり、2本の発光線間の画素差 である10.472ピクセルを掛け合わせるこ とで2本の波長差は0.2749nm、Kr<sup>3+</sup>の発 光線の波長は586.9794±0.0077nmとなっ た。この発光線は図7の(b)の遷移に対応 することからエネルギーは<sup>2</sup>D準位のエネ ルギーに相当する。この値をNIST データ ベースと外部光を取り込む従来の方法を 用いて決定した波長を比較した。

表3 Kr<sup>3+</sup>発光線の比較[6]

	波長 nm	エネルギーcm <sup>-1</sup>
NIST	586.94 $\pm$ 0.02	17037.6±0.6
従来方法	$586.93 \pm 0.03$	$17036.5 \pm 0.9$
同時観測	$586.9793 \pm 0.0077$	17036.37±0.23

従来の波長較正の方法ではNIST データ ベースよりも不確かさが大きくなってい たが、今回の方法を用いることで不確か さの小さい観測を行うことが出来た。

4 結論

今回 Kr 低価数イオンの可視領域に焦点 を当てて分光観測を行い、Kr<sup>2+</sup>~Kr<sup>4+</sup>に て過去に直接観測例の無い基底配置内の 磁気双極子遷移の観測が出来た。特に Kr<sup>3+</sup>では、波長較正線と隣接する発光線 があったことから2本の同時観測を行い、 光源位置や機器のドリフトなどの系統的 不確かさを無視できる高精度な観測が行 えた。その結果として、従来の方法よりも 高精度に波長を求めることが出来た。 今後の課題としては、現在波長の不確 かさとして支配的なのが2本の画素位置 差の統計的不確かさであることから今後 は観測の回数を重ねていく事でその不確 かさを突き詰めていけたらと考えている。

#### 5 参考文献

[2] S Wanajo, et al. "PRODUCTION OF ALL THE r-PROCESS NUCLIDES IN THE DYNAMICAL EJECTA OF NEUTRON STAR MERGERS" ApJL, 789:L39(6pp), July 2014

[3] Y Utsumi, et al. "J-GEM observations of an electromagnetic counterpart to the neutron star merger GW170817" ASJ, Vol. 69, No6, 101, October 2017

[13] NIST Atomic Spectra Database,

<http://physics.nist.gov/PhysRefData/ASD/lines\_for m.html> 2018 年 12 月 24 日アクセス

[14] N Nakamura, et al. "Compact electron beam ion trap for spectroscopy of moderate charge state ions" Rev.Sci.Instrum. 79, 063104, June 2008
[10] 近藤丈洋 "2017 年卒業論文"

[11] J. Scofield, Ionization Energies, Internal report, LLNL, Livermore, USA